



Formation ANF :

Contrôle des performances des microscopes optiques de base et avancés (Airy Scan, STED, feuille de lumière) et leur suivi dans le temps

Objectifs de la formation:

- Acquisition d'une base théorique des pratiques sur les contrôles métrologiques et suivi dans le temps
- S'approprier des outils, protocoles et analyses des mesures en suivi des performances d'un microscope de base (champs plein, confocale) et avancé (Airy scan, STED, feuille de lumière)
- Être capable de faire un premier diagnostic d'une panne et se familiariser avec le vocabulaire technique pour mieux communiquer avec le SAV



MFM
Microscopie de
Fluorescence
Multidimensionnelle

8,9,10,11 septembre 2025
Montpellier Ressources Imagerie
Montpellier

Date limite des inscriptions: 01 juillet 2025
Contact: orestis.faklaris@mri.cnrs.fr

